(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-50448 (P2002-50448A)

(43)公開日 平成14年2月15日(2002.2.15)

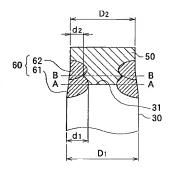
(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			7	-73-1*(参考)
H01T	13/20			H01T	13/20		В	3G019
							E	4 E 0 6 8
B 2 3 K	26/00	3 1 0		B 2 3 K	26/00		310N	5 G O 5 9
C 2 2 C	5/04			C 2 2 C	5/04			
F 0 2 P	13/00	301		F 0 2 P	13/00		301J	
			審查請求	未請求 請	求項の数 6	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	号	特職2000-234547(P20	00-234547)	(71)出題			\/-	
(22)出願日	株式会社デンソー 類日 平成12年8月2日(2000.8.2) 乗知県刈谷市昭和町1丁 (72)発明者 堀 恒円 乗知県刈谷市昭和町1丁 社デンソー内	昭和町1丁目 昭和町1丁目						
				(74)代理 Fターム	人 100100 弁理士	022	洋二 少	2名)

(54) 【発明の名称】 スパークブラグおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 中心電極と接地電極の少なくとも一方を母材 として、この母材に貴金属もしくはその合金よりなる火 花放電用のチップをレーザ溶接により固定してなるスパ ークプラグにおいて、チップと母材との接合信頼性を向 上させる。

【解決手段】 レーザ溶接することにより形成された溶 融部60は、母材としての中心電極30に最も近い列を 1列目として中心電極30から離れる方向へ向かって隣 接する列の間で重なるように複数列形成されており、接 合面31に沿った断面を見たとき、1列目の溶融部61 の断面積と、1列目の溶融部61と2列目の溶融部62 との重なり部の断面積との合計が、チップ50の断面積 の1. 4倍以上になるようにしている。



4F068 BE00 BC02 DA02 5C059 DD11 DD15 EE11 EE15

【特許請求の範囲】

【請求項1】 中心電極(30)及び接地電極(40) の少なくとも一方を持材とし、この持材の一面を接合面 (31、43)として、この接合面に火化放電を行うた めの資金属もしくはその合金よりなるチップ(50)が レーザ溶液により形成された溶機部(60)を介して固 定されてなるスパークブラグにおいて、

前記溶融部は、前記母材に最も近い列を1列目として前 記母材から離れる方向へ向かって、隣接する列の間で重 なるように複数列形成されており、

前記接合面に沿った断面を見たとき、前記1列目の溶融 部(61)の断面積と各列の前記溶融館(61~63) 同土の重なり部の断面積との合計が、前記チップの断面 積の1、4倍以上になっていることを特徴とするスパー クプラグ。

【請求項2】 前記接合面 (31、43) に沿った断面 を見たとき、2列目以降の前記溶融部のうち少なくとも 1つの溶融部 (62、63) において、当該溶融部の所面積が、当該溶融部と当該溶融部よりも前記日材寄りの溶融部 (61、62)との重なり部の断面積よりも大きくなっていることを特徴とする請求項1に記載のスパークプラグ。

【請求項3】 中心電極(3の)及び接地電帳(4の)の少なくとも一方を段材とし、この段材の一面を接合面(31、43)として、この接合面に火化炭電を行うための貴金属もしくはその合金とりなるチップ(50)がレーザ溶液により形成された溶酸部(6の)を介して固定されてなるスパークブラグにおいて、

前記チップと前記接合面との間には、線膨張係数が前記 チップと前記母材との間の範囲にある緩和層(80)が 介在されており、

前記チップと前記母材とが、レーザ溶接によって前記緩 和層、前記チップ及で前記母材の間の各界面に形成され た溶融部(90)を介して固定されていることを特徴と するスパーケブラグ。

【請求項4】 前記緩和層(80)の厚さtが0.2mm以上0.6mm以下の範囲にあり、

前記接合面(31、43)に沿った断面を見たとき、前 部記溶離部(90)の新面積を前記チップ(50)の断面 積で割った比れが、(1・4-t)/2以上の範囲にあ ることを特徴とする請求項3に記載のスパークプラグ。 【請求項5] 前記チップ(50)は、1 rが50重量 %以上合育されているものであることを特徴とする請求 項1ないし4のいずれか1つに記載のスパークプラグ。 【請求項6] 中心電極(30)及び接地電極(40) の少なくとも一方を段材とし、この段材の一面を接合面 (31、43)として、この投付の一面を接合 かの貴金属もしくはその合金よりなるチップ(50)が レーザ溶液により固定されてなるスパークプラグを製造 前記チップと前記接合面との間に、線膨張係数が前記チップと前記母材との間の範囲にある緩和層(80)を介在させた後。

レーザ溶接を行うことによって前記緩和層、前記チップ 及び前記母材の間の界面に溶融部 (90) を形成することを特徴とするスパークプラグの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、中心電極と接地電 権の少なくとも一方に貴金属もしくはその合金よりなる 火花放電用のチップをレーザ溶接により固定してなるス パーケブラゲおよびその製造方法に関する。

[00002]

【従来の技術】従来より、この種のスパークブラグとしては、特開平6-188062号公報や特開平11-3765号公報に記載のものが提案されている。これらのものは、中心電極及び接地電極を備ま、中心電極と接地電極の少なくとも一方を母材とし、この母材の一面を接合面として、この接合面に火花放電を行うための貴金属もしくはその合金よりなるチップがレーザ溶接により固定されてなる。

【0003】このようなレーザ溶接を用いたチップと母材との接合によれば、線膨張係数の差の大きいチップ (1r合金やPt合金等)と母材(Ni基合金等)との

(Ir合金やPt合金等)と母材(Nt基合金等)との 界面に溶融部が形成され、この溶融部を介して接合が行 われるため、抵抗溶液に比べて接合信頼性の高い構成と することができる。

[0004]

る。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記ス パークブラグにおいては、抵抗溶液に比べて接合信頼性 の高いレーザ溶液を採用してはいるものの、チップのサ イズの増大化やエンジンの熱負荷が強しくたるにつれ で、チップと母材との接合部に加わる熱応力が大きくな り、履懇、チップが母材から脱落してしまう恐れがあ

【0005】このような問題に対して、上記時間平11 3765号公報では、溶融部を、母材側から母材を離れる方向へ向かって複数列形成し、溶融部を埋肉化する とともにチップと母材との線診張係数差を小さくするこ とにより、上記接合部に加わる熱応力を緩和させる方法 が採られている。

【0006】しかし、本海明者の検討によれば、単純に 溶融部を複数列形成しただけでは、場合によっては十分 な接合自縁性が得られないことがわかった。ちなみに、 上記公報では、複数列形成された溶融部の外観形状しか 記載されておらず、前面形状等、溶過部の非細構成につ いては記載がない。

【0007】本発明は上記問題に鑑み、中心電極と接地 電極の少なくとも一方を母材として、この母材に貴金属 もしくはその合金よりなる火花放電用のチップをレーザ 溶接により固定してなるスパークプラグにおいて、チップと母材との接合信頼性を向上させることを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を追載するため、請求項1の発明では、中心電極(30)及び接地電 線(40)の少なくとも一方在母材とし、この母材の一面を接合面(31、43)として、この接合面に火花放電を行うための貴金属もしくはその合金よりなるチップ(50)がして呼ば接により形成された溶融部(60)を介して同定されてなるスパークブラグにむいて、溶融部を、母材に最も近い列を上別目として科材から離れる方向へ向かって隣接する列の間で重なるように複数列形成し、接合面に沿った断面を見たとき、1別目の溶融部(61)の新面積と名の心溶融部(61)の新面積と名の溶融部(61)の新面積との合計が、チップの断面積の1、4 情以上になるようにしたとを特徴としている。

【000】本発明は、溶融密の断面形状等について数 意検討した結果、実験的に見出されたものであり、複数 列形成された溶磁部において、1列目の溶融密の断面額 と各列の溶磁部同士の重なり部の断面額との合計を、チ ップの部面部の1.4億以上にすることにより、チップ と母材との接合信頼性を向上させ実用レベルにて確保す ることができる。

【0010】ここで、請求明2の発明のように、接合面 (31、43)に沿った時面を見たとき、2列目以降の 溶離師のうち少なくとも1つの溶離郎(62、63)に おいて、当該溶離部の溶腫部(62、63)に 部よりもた様くなっていることが好ましい。

【0011】 本発明によれば、図2に示す様に、チップ (50) の内部において、2列目以降の溶融部のうち少 なくとも1つの溶酸部(62)と当該溶融酸部(62)よ りも段材(30)寄りの溶配部(61)との間に、チッ ブ(50)が入り込んだくさび形状となる。そして、チ ップ(50)が段材(30)から離れようとする力が加 わっても、このくさび部分が引っ掛かるため、チップの 脱落防止という点で好ましい構成とすることができる。

【0012】なお、詳しく言えば、「2列目以降の溶験 部のうち少なくとも1つの溶酸部の斯面積が、当該溶験 部と当該溶融部とりも母材等りの溶酸部との重なり部の 所面積よりも大きくなっている」とは、当該少なくとも1つの溶験部が例えば2列目との場合をある場合といるが表しました。と、また例えば3列目である場合との3列目の溶験部の断面積が3列目とと受味する。勿論、4列目以降の場合も同様であり、当該少なくとも1つの溶験部と列目以降少全での列の溶験部に相当するものであっても良い。

【0013】また、請求項3の発射では、中心電極(3 0)及び接地電機(40)の少なくとも一方を段材と し、この時材の一面を接合面(31、43)として、こ の接合面に火化放電を行うための貴金属もしくはその合 金よりなるチップ(50)がレーザ溶接により形成され た溶融部(60)を介して固定されてなるスパークプ 分にねいて、チップと接合面との間に、稼勉要低係数がチ ップと母材との間の範囲にある緩和層(80)を介在さ せ、チップと母材とを、レーザ溶接によって緩和層、チ ップ及び母材の間の各界面に形成された溶融部(90) を介して附近したことを特徴としている。

【0014】本勢則は、チップと母材との緘鬱張係教差 を低減すべく教意検討した精果、実験的に見出されたも のである。チップと母材との間に、緘鬱張係数がチップ と母材との間の範囲にある緩和層を介在させることによ り、チップと母材との觸鬱張係数差に起因する熱応力が 緩和層によって緩和される。そのため、チップと母材と の締合信頼性を向したせることができる。

[0015] ここで、緩和層について更に検討を進めた 結果、請求項4の発明のように、緩和層(80)の厚さ はが0.2mm以上0.6mm以下の範囲にあり、最材 の接合面(31、43)に沿った断面を見たとき、溶酸 部(90)の断面積をチップ(50)の断面積で割った 比 本が、(14-t)/2以上の範囲にあることが好 ましいことが実験的にわかった。それにより、チップと 母材との接合偏額性を実用レベルにて確保することがで ***

【0016】また、請求項1~請求項4記載の発明は、 チップ(50)を、1rが50重量%以上含有されてい るようなチップ、即ち母材との緘膨張係数差の大きいチ ップとした場合に特に有効である。

【0017】また、請求項をの発明は、中心電極(3 0)及び接地電極(40)の少なくとも一方を母材と し、この母材の一面を接合面(31、43)として、こ の接合面に火花放電を行うための費金属もしくはその合金よりなるチップ(50)がレーザ溶接により固定されてなるスパークブラグを製造する方法であって、チップ と接合面との間に、線影張係数がアンと母社の間の 顧問にある最短隔(80)を介在させた後、レーザ溶接 を行うことによって緩和層、チップ及び房材の間の界面 に溶融部(90)を形成することを特徴としている。本 製造方法によれば、新享項3または請求項4記載のスパークブラグを適切に製造することができる。

【0018】なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述 する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一 例である。

[0019]

【発明の実施の形態】(第1実施形態)以下、本発明を 図に示す実施形態について説明する。本第1実施形態 は、例えばコージェネレーションにおける発電機のガス エンジン用のスパークプラグとして用いられる。

【0020】図1は、本売門の第1実施形態に係るスパ ークブラグ100の全体構成を示す半師面である。 実施形態では、中心電極と使地電極のラサロ・電極を母 材とし中心電極側にチップをレーザ溶接した例を述べる こととする。図2及び図3には、スパークブラグ100 の動方向に沿った中心電極30とチップ50との接合部 の新面形式を示す。

【0021】スパークプラグ100は、円筒形状の取付 金具(ハウジング)10を有じており、この取付金具1 のは、図示しないエンジンプロックに固定するための取 付ネジ部11を備えている。取付金具10の内部には、 アルミナセラミック(A1203)等からなる絶縁体2 のが固定されており、この絶縁体20の一端部21は、 取付金具10の一端面12から露出するように設けられている。

【0023】接地電極40は、一端41側の側面が中心電極30の一端面31と対向して配置された角柱状のものであり、N1基合金等からなる。そして、接触電極40は、途中部に曲がり部を有し、他端42は、取付金具10の一端面12に溶接等により固定され支持されている。

【0024】そして、本実施形態では、中心電極30を 母材として、中心電極30の一端面(本発明でいう接合 面)31に貴金属しくはその合金よりなるチップ50 がレーザ溶接により形成された溶酸部60を介して固定 されている(図2及び図3参照)。

[0025] そして、チップ50の先端面と接地電極40の一端41側の側面との間路が放電ギャップ70として形成されている。具体的に、チップ50は、Ir (イリジウム)、Ir (合金、Pr (白金)、Pr (合金等よりなる円板状のものである。耐熱性等を考慮するとチップ50は、Ir が50 量量%以上含有されているものが好ましい。

[0026] 図2及び図3を参照して、チップ50と中心電廠(段材)30との接合部の構成を述べる。本実施 形態では、活線部60は、中心電廠30に最も近い列を 1列目として中心電廠30から離れる方向(本例では、 中心電極の軸方向)へ向かって、障接する列の間で重な るように被援列(2列以上)形成されている。なお、洛 融部60の形状は、切断面を金属顕微鏡等で観察すること とで知ることができる。

【0027】図2に示す例(2列構成)では、中心電極

30寄りから1列目の溶融部61、2列目の溶融部62 の2列の溶融部が形成されており、1列目の溶融部61 と2列目の溶融部62とが重なり合っている。

【0029】また、各列の溶慮部61、62、63は、 中心電騰30の一端面31 (本例では、中心電艦の径方 向に相当)に沿ってみたとき、環状の形状となってい る。ただし、この環状形状は、連続してつながったもの でも、非連続でつながっていないものでも良い。この複 数列の溶融部60は次のようにして形成することができ

【0030】チップ50を中心電幅300一端面31 に、抵抗溶液により仮止めしたり、治具を用いて仮止め する等により固定した状態で、チップ50と中心電極3 0との界面部に全周もしくは部分的にレーザを照射する ことにより、1列目の溶融部61を形成し、次に、中心 電極30の他方の上側がは7ントをずらして関結レー ザを照射することにより、2列目の溶職部62を形成す る。図3に示す例では、次に、同様にして3列目の溶酸 663を形成する。

【0031】このようにしてチップ50と中心電橋30 とを溶け込み合わせることで形成された溶融部60は、 た記界面部の外表面から内部に向かって入り込んだ形と なる。なお、図2に示す例は、1列目、2列目の順に形成されたものであり、図3に示す例は、1列目、2列 国、3列目の順に形成されたものであるが、各列の形成 順序は任意として良い。

【0032】そして、本実施形態では、中心電域(段)30の一端面(接合面)31に治った所面を見たとき、1列目の溶融部61の新面積と各列の溶融部61、62、63同士の重なり部の耐面積との合計が、チップ、50の断面積の1、4倍以上になるようにしている。なお、以下、特に明示していない場合を含めて新面積とは、中心電輸30の一端面31に沿った新面積をいう。【0033】図と示す2列構成では、1列目の溶融部61の指摘2(区十分断面積)区十分断面積(図中のA一角断面における断面積)と、1列目と2列目の溶融部61、62同士の重なり部の断面積(図中のB-A断面における断面積)と、1列目と2列目の溶融部61、62同士の重なり部の断面積(図中のB-B断面における断面積)との合計が、チップ50の断面積(アップの移方向の断面積)との合計が、チップ50両面積(テップの移方向の断面積)の1.4倍以上になっている。

【0034】図3に示す3列構成では、1列目の溶融部 61の断面積(図中のA-A断面における断面積)と、 1列目と2列目の溶融部61、62同士の重なり部の断 面積(図中のB - B 断面における断面額)と、2 列目と 3 列目の溶驗部62、63 同士の重なり部の断面額(図 中のC - C 断面におる断面額)との合計が、チップ5 の断面額(チップの径方向の断面額)の1.4 倍以上 になっている。

【0035】とこで、中心電極30の一端前31に沿った所面を見たときの1列目の溶聴部61の樹面積とは、 22、図3に示す様に、溶融部61の最大溶が込み深さ d1の部分で見たときの断面積。促大衝面積)である。 【0036】で見たときの断面積。促大衝面積)である。 そのではないが、この検討の一例を述べる。実ず、上記 2列構成について検討した場合を示す。なお、比較のた めに、溶細密を単列とした単列構成の場合、つまり、図 2において溶融部が一列目の溶融部61のみのものにつ いても検討した。この単列構成を図4に示す。

【0037】本検討において、中心電極30としてNi基合金であるインコネル(登録高標)よりなり一端面3 no径D1がφ2.7mmのものを使用し、チップ50として1r-10Rh(1rが90重量%、Rhが10重量%の合金)よりなり、径D2がφ2.4mm、厚さが1.4mmの円板チップを用いた。これらけ心電極30、チップ50の仕様は、熱負荷の厳しいコージェネレーション用ブラグとして一般的なものである。

【0038】2列構成(図2参照)については、レーザ 溶接条件を変えることにより、1列目の溶融源61の溶 け込み深さ d1、1列目と2列目の溶融源61の名 け上の重なり部における重なり深さ d2を種々変え、1列 目の溶融部61の新面積と1列目と2列目の溶融部6

1、62同士の重なり部の断面積との合計(以下、溶融部合計断面積という)を変えたサンプルを作製した。そして、種々の溶融部合計断面積について、上記チップ5の断面積との断面積との断面積と、将融部合計断面積/チップ断面積)をとった。

【0039】図5は、2列構成において、上記各談さも 1、 d2を種々変えたときの、上記所面額比、溶動部合 計断面積、ゲップ所面積)を示した図表である。図5に おいて、仕類心は溶け込み深さは1を0、3mmとし て、重なり深さd2を0.1~0.3mmと変えた場合 合、仕様なは溶け込み深さd1を0.7mmとして、重なり深さd2を0.1~0.7mmと変えた場合、仕様 なり深さd2を0.1~0.1mmとして、重なり深さ は2を0.1~1.1mmと更えた場合を3位2を0.1~1.1mmとして、重なり深さ は2を0.1~1.1mmと変えた場合を30

【0040】また、比較例としての単列構成(図4参 肥)については、レーザ溶接条件を変えることにより、 溶融部61の溶け込み深さ 1 を種々変え、溶融部61 の断面額を変えたものを作製した。そして、種々の溶融 部61の断面額について、上記チップ50の断面額との 比(溶細部部面額 チェック部面額)をとった。

【0041】図6は、単列構成において、上記溶け込み

深さ d 1 を種々変えたときの、上記斯面観比(溶融部断面観・チップ断面観)を示した図表である。図 6 におい、仕様②一⑦は、それぞれ溶け込み深さ d 1 を 0 . 1、0 . 3、0 . 5、0 . 7、0 . 9、1 . 1、1 . 3 mmと変えた場合である。なお、単列構成の仕様②~⑥は図 4 (a) に示す様な部分溶融構成、仕様⑦は図 4

(b) に示す様なチップ50と中心電極30との界面が 全域で溶け合った全域溶験構成である。

【0042】そして、図5及び図6に示す条件様について、耐久温軟と行い、チップ50と中心環境30との液合自解性の評価を行った。耐久試験は、60気200ccエンジンにスパークソラグを取り付けて実施し、運転条件は、アイドル1分保が・スロットル全側(60 ア pm) 1分保持の繰り返しを10の影削行った。上記接合自腐性は引っ張り強度で評価し、上記耐久試験後の引っ張り強度が20 内以上であれば実用的な信頼接合性が確保されたものとした。

【0043】図7は、上記評価の結果得られた2列構成 における肺面報比(溶融部合計断面積/チップ筋面積) と引っ張り強度(単位:N)との関係を示す図である。 図7中の各種プロットにおいて、黒丸プロットは仕様① の新品時、白丸プロットは仕様①の耐久試験後、黒三角 プロットは仕様②の新品時、白三角プロットは仕様②の 新分試験後、黒四角プロットは仕様③の新品時、白ワットは仕様③の プロットは仕様③の新品は密修。 タモれぞれ示す。 プロットは仕様③の新久認験後、

【0044】また、図8は、上記呼節の結果得られた単列構成における断面組上(溶態部断面積/チップ断面 制)と引っ張り強度(単位:N)との関係を示す図であ る。図8中の各種プロットにおいて、黒丸プロットは新 品時、黒三角プロットは耐入試験後、をそれぞれ示す。 【0045】まず、図8からわかるように、単列構成で は、溶酸部卵面積により新品時の引っ張り強度に差は窓 められるが、単列構成において最も接合信頼性に優れた 全域溶酸構成を採用した場合であっても、接合信頼性を 実用へ小して確保することは短階である。

【0046】一方、図7からわかるように、溶殖部合計 前面積及び溶融節60の断面形状により新品時の引っ張 り強度に差は認められるが、耐火試験後は溶細部の断面 形状に関係なく断面積比が大きいほど(溶融部断面積が 大きいほど)引っ張り強度が大きいといった関係が得ら れた。

【0047】これは、溶触部を複数列輸成とすることで 車列構成に比べて、溶触部を0を厚肉化するとともにチ ップ50と中心電極(母材)30との線影張係数差を小 さくすることができ、接合部に加ける熱定力を緩和する ことができるためである。そして、新面積比(溶融部合 計断面積)チップ斯面積)が1.4以上であれば、引っ 張り強度200以以上が確保でき、接合信頼性を実用レ ベルにて確保することができる。

【0048】次に、上記3列構成(図3参照)について

も同様に検討した。検討に用いたチップ50、中心電輸30の仕様は2列構成の場合と同様である。3列構成にいいて、レーザ溶接条件を変えることにより、図9に示す様に、1列目の溶融部61、62同士の重なり部における重なり深さ42、2列目と3列目の溶融部62、63同士の重なり部における重なり深さd3を種々変えたサンブルを作製した。

【0049】そして、各サンプルについて、1列目の落 総部610新面積と、1列目と2列目の溶融第61、6 2同士の重なり部の新面積と、2列目と3列目の溶融第 62、63回土の重なり部の新面積との合治を溶融即合 計断面積とし、この溶過率合計断面積とチップ50の断 面積との断面積と、係過率合計断面積、チップ断面積) をとった。この新面積比も限りに示してある。

【0050】 図9において、仕様①は溶け込み深さd1 を0.3 mmとして、重なり深さd2を0.1~0.3 mm、重なり深さd3を0.1~0.3 mmと変えた場合、仕様②は溶け込み深さd1を0.7 mmとして、重なり深さd2を0.1~0.2 mmと変えた場合、仕様③は溶け込み深さd1を0.1~0.2 mmと変えた場合、仕様③は溶け込み深さd1を1.1 mmとして、重なり深さd2を0.1 mmとした場合である。

【0051】そして、図9に示す各仕様について、上記 と同様に耐久試験を行い、チップ50と中心電極30と の接合音解性の評価を行った。図10は、評価の結果得 られた3列構成における断面結比(溶融部合計断面積/ チップ断面積)と引っ張り強度(単位:N)との関係を 示す図である。

【0052】図10中の各種プロットにおいて、黒丸プ ロットは仕様②の新品時、白丸プロットは仕様②の耐久 試験後、黒三角プロットは仕様②の新品時、白三角プロ ットは仕様②の耐久試験後、黒四角プロットは仕様③の 新品時、白四角プロットは仕様③の耐久試験後、をそれ ぞれ示す。図10からわかるように、3列構成において も上記2列構成と同様の効果が認められた。

【0053】以上のよう次実験検討に基づけば、複数列 形成された溶離節60において、1列目の溶離節61の 新面積と各列の溶離節61の音面を50部の断面 積との合計を、チップ500断面積の1、4倍以上にす ることにより、チップ50と中心電極(科材)30との 接合信頼性を向上させ実用レベルにて確保することがで きるといえる。

【0054】また、本実施形態においては、中心電極 (母材)30の一端面(接合面)31に沿った断面を見 たとき、2列目以降の溶融部62、63のうち少なくと も1つの溶融部において、当該溶融部の断面積が、当該 溶融部と当該溶融部よりも中心電極30寄りの溶融部と の重なり部の新面積よりも大きくなっていることが好ま しい。 【0055】 図2及57例 3 に示す例では、この好ましい 形態が採用されている。即ち、図2 に示す 2 列構成で は、2 列目の溶融部6 2 2 的新領が、当該2 列目の溶融 部6 2 と 1 列目の溶融部6 1 との重なり部の新面積より も大きくなっている。更に、図3 に示す 3 列制成では、 3 列目の溶融部6 3 2 的価値が、当該3 列目の溶融部6 3 と 2 列目の溶融部6 6 2 との重なり部の新面積よりも大 きくなっている。

【0056】各列の溶融部61~63は、チップ50の 外表面から内部に向かって溶け込んでいる。上記好まし い形態によれば、例えば、図とに示す様は、溶融部の溶 け込み方向において、2列目の溶融部62の先端が、2 列目の溶融部62と1列目の溶融部61との重なり部の 端部よりも、チップ50の内部に向かって突出してい ス

【0057】そのため、2列目の溶魔部62と1列目の溶魔部61との間に、チップ50が入り込んだくさび 形状となる。そして、チップ50が中心電極30から腫 れようとする方向(図2中の上方)へ力が加わっても、 このチップ50のくさび部分が2列目の溶癌部62に引 っ掛かるため、チップ50を脱落しにくくすることがで きる(くさび効果)。

【005 8】また、図3に示す。到構成では、2列目の 溶融部62と1列目の溶融部61との間だけでなく、更 に、3列目の溶融部63と2列目の溶融部62との間に も、チップ50が入り込んだくさび形状が形成されてい る。そのため、2列構成の場合と同様の効果が得られ る。

【0059】なお、溶融部60が3列以上の場合、2列 目以降の全ての列の溶融部において、上記好ましい形態 となっていても良いが、それ以外にも、少なくとも1つ の列の溶融部において、上記好ましい形態となっていれ は、効果はある。

【0060】 (第2実施形態) 本第2実施形態は、上記 図1に示すスパークプラグ100において、中心電極3 0とチップ50との接合郷を上置第1実施形態とは異な らせたものであり、他の部分は同一である。従って、当 該接合部の斯面形状を図11に示し、この図11に基づ いて主として第1実施形態との相違点について述べるこ ととする。

【0061】本実施形態では、チップ50と中心電極 (母材)30の一端面(接合面)31との間に、線膨張 (機数がチップ50と中心電極30との間の範囲にある緩 和層80を介在させ、チップ50と中心電極30とを、 レーザ溶接によって緩和層80、チップ50及び中心電 を移材の間に形成された溶細常90を介して固定したこ とを主たる特徴としている。なお、図11中、(a)は 部分溶碘酶成 (b)は全域溶験構成である。

【0062】具体的には、中心電極30としてNi基合金を使用し、チップ50としてIrもしくはIr合金を

用いた場合、緩和層 8 0 としては、線整源係級が N 1 在 合金と I 「合金の中間である P I 合金等を使用すること ができる。このような P I 合金としては例えば、 P I — 2 0 I I — 2 N I (P I が 7 8 重量 %、 I 「が 2 0 重量 %、 N I が 2 重量 % の合金)を採用することができる。 【 0 0 6 3 】 図 1 I に示す 集合部構成は、 図 1 2 に示す 様な製造方法により、適切に製造することができる。 図 1 2 は、 図 1 1 の所面に対応した断面にて製造方法を示すものである。

【0064】まず、チップ50と中心電極30の一端面31との間に、上記緩和層80を介在させこれら3つの 部材30、50、80を板部ほする。この板配は1、鉄 抗溶接により板止めしたり、治具を用いて板止めする等により行うことができる。しかる後、緩和層80とチップ50の界面皮で緩和層80と中心電極30の界面を成緩和層80と中心環境30の界面を成緩和60、50、80が溶け合った溶融解90を形成することに、3部材30、50、80が溶け合った溶融解90を形成する。こうして、図11に示す接合部構成となる。

【0065】ところで、本実施形態によれば、チップ5 0と中心電極30の一端面31との間に、線膨張係数が チップ50と中心電極30との間の範囲にある緩和層8 0を介在させることにより、チップ50と中心電極30 との線膨張係数差に起因する熱応力が、緩和層80によ って緩和される。そのため、従来よりもチップ50と中 心電極30との接合信頼性を向上させることができる。 【0066】ここで、緩和層80の厚さ±が0.2mm 以上0.6mm以下の範囲にあり、中心電極30の一端 面(接合面)31に沿った断面を見たとき、溶融部90 の最大溶け込み深さd4の部分(図11中のE-E断 面) における断面積をチップ50の断面積(チップの径 方向の断面積)で割った比αが、(1, 4-t)/2以 上の範囲にあることが好ましい。それにより、チップと 母材との接合信頼性を実用レベルにて確保することがで きる。

【0068】ここで、競和圏 8 0の厚さ 1 を0.2 mm 以上0.6 mm以下の範囲としたのは、0.2 mmより 薄いと競屈網 8 0 の強度不足により熱応力によって緩和 層 8 0 に割れが生じやすくなること、また、0.6 mm より厚くしても熱応力緩和効果は変わらないためであ る。 【0069】そして、レーザ溶接条件を変えることにより、図13に示す様に、溶融部90の溶け込み深さd4の部分におけた。 溶融部90の溶け込み深さd4の部分における断面積(溶融部新面積)とチップ50との新面積比。 (溶融部新面積/チップ新面積)を種々変えたサンプルを作製した。

【0070】この図13に示す各仕様①~⑦について、 上記第1実施形態と同様に耐外記録を行い、チップ50 中心遺職の30を的接合信頼性の評価を行った。図14 は、評価の結果得られた本文施形態の接合部構成におけ る期面観比。《溶融部所画報、チップ層面観)と引っ張 り強度(単位:N)との関係を緩和層80の厚さを変え て示す図である。

【0071】図14中の各種プロットにおいて、黒四角プロットは緩和層8のの厚さたが0.2mmのときの新島時、白四角プロットは緩和層8のの厚さたが0.2mmのときの耐久試験後、黒三角プロットは緩和層8の原さたが0.4mmのときの新品時、白三角プロットは緩和層8の原さたが0.4mmのときの新品時、白三角プロットは緩和層8のの厚さたが0.6mmのときの新品時、白丸プロットは緩和層8のの厚さたが0.6mmのときの新品時、白丸プロットは緩和層8のの厚さたが0.6mmのときの新品時、白丸プロットは緩和層8の原さたが0.6mmのときの耐みに執後、をそれぞれ示す。

【0072】配 14からわかるように、新面積比をが大きいほど、溶離部面積が大きいほど、耐力試験後の可吸り強度が大きい。これは、レーザ溶接による機能張係数差の縮小やエッジ部が無くなることによる熱応力低減効果のためである。また、緩和層 8 0が厚いほど、耐入試験後の引き、型り強度は力し、接合信頼性が高くなっていることがわかる。これは、0.6 mmの厚さまでは緩和層 8 0が厚いほど熱応力低減効果が大きいためである。

【0073】そして、図14から、耐久試験後とおいて 引っ張り強度200Nに相当する様な上記断而積化 aと 緩和層800厚き t との関係が得られる。例えば、厚さ t が 0.2mmのとき断面積比 a は 0.6、厚さ t が 0.4mmのとき断面積比 a は 0.5、厚さ t が 0.6 mmのとき断面積化 a は 0.7 である。

【0074】この順面
就化
本と級和層80の厚さ
と級和層80の厚さ
ためら、
の国15から、
動外は験後において引っ張り強度200
い以上の実用レベルの接合信頼性を確保するためには、次の数式1に示す関係を満足することが必要であることがわかる。

[0075]

【数1】 $\alpha \ge (1, 4-t)/2$

0. 2≤ t≤0. 6 (tの単位: mm)

以上のような実験検討に基づけば、厚さ t が0.2 mm 以上0.6 mm以下の範囲にある緩和圏 8 0を介してレ 一ず溶接されたチップ50と中心電極30において、上 記断面観比なが(1.4 ー t) / 2以上であることが好ましく、それにより、チップ50と中心電極30との接 合信頼性を実用レベルにて確保することができる。

【0076】 (他の実施形態) 以下に、本花棚の種々の 変形例を示す。図16(a)~(f) は第1の変形例で あり、第1実施形態に示した複数例の溶融部を61~63 のうち全ての列もしくは一部の列の溶融部を、チップ5 0と中心電極、30との界面が全域で溶け合った全域溶融 構成としたものである。この第1の変形例においても上 記第1実施形態と同様の効果が得られる。

【0077】図16において、(a) \sim (c) は2列構成のものであって、(a) は1列目の溶融部61、

(b) は全ての列の溶融部61、62、(c) は2列目 の溶融部62について、それぞれ全域溶融構成としたも のである。また、(d) ~ (f) は3列構成とものであ って、(d) は全ての列の溶融部61~63、(e) は 1列目の溶融部61、(f) は1列目と2列目の溶融部 61、62について、それぞれ全域溶融構成としたもの である。

【0078】図17(a)~(c) は第2の変形例であ り、第2実施形態に示した接合部構成において、溶融部 90を複数乗削減としたものである。この場合も、上記 第2実施形態と同様に、緩和層80による熱応力緩和効 果を発証することができる。また、複数利の溶融部90 の形状によっては、上記第1実施形態と同様の効果を得 ることも可能である。

【0079】また、上記各実施形態は、中心電極30側にチップ50をレーザ溶接した例として述べたが、接地電極40側にチップ50をレーザ溶接する場合、または、中心電極30と接地電磁40両方にチップ50をレーザ溶接する場合にも、上記各実施形態は適用可能であることは勿論である。図18は、接地電極40を母材としてチップ50を設ける場合を示す第3の変形例である。

【0080】図18(a)及び(b)の場合は、上記第 1実施形態を接地電極40に適用したものである。な お、図18中、(b)は(a)のF矢複図であるが、

(b) 中の溶融部60に施してあるハッチングは識別の ためのもので断面を示すものではない。

【0081】この場合、接地電線400一端41側の端 面(本発明でいう接合面)43に角柱状のチップ50が レーザ溶接により固定されている。ここで、関示しない が、この第30変形例においては、チップ50の側面5 1が、中心電線30もしくは中心電線30に固定され チップ50に対向して放電ギャップ70を形成する。

【0082】そして、溶融部60は、接地電極(母材) 40に最近が列を1列目として接地電極40から離れ る方向へ向かって、降接する列の間で重なるように2列 形成されている。更に、接地電像40における上記端面 (接合面 43に沿った断面を見たとき 1列目の溶機 部610断面積と1列目と2列目の溶機部61、62750 同十の電表や窓の断面積と9分計が、チップ50の断面 積(図18(a)におけるチップの長軸と直交する方向 に沿った断面積)の1.4倍以上になっている。

【0083】図18 (c) 及び(d) の場合は、上記第 2実施形態を接地電極40に適用したものである。

(d) は(c) のC矢規関であるが、(d)中の溶検部を示すものではないチップ50と接地電像400上記端面(接合面)43との間には、線影張係数がチップ50と接地電像400上記端面(接合面)43との間には、線影張係数がチップ50と接地電像40とルでいる。そして、チップ50と接地電像40とルーザ溶接によって緩和層80、チップ50及交接地電像40とルー球路接いまって、乗りた客機第90を介して固定されている。この場合、接地電線40は中心電線30同線にN1接合金よりなるので、緩和層80上記第2実施ドル1基合金よりなるので、緩和層80上記第2実施形態と同様の材質を採用できる。

【0084】これら図18に示す第3の変形例において も、上記第1及び第2の実施形態と同様の効果が得られ るとともに、各実施形態に述べた好ましい形態(くさび 効果、桝面額 aの関係)を採用可能なことは勿論であ

【0085】また、本発明において、中心電極や接地電極、チップの形状は適宜混計変更可能である。要する
に、本発明は、中心電極及び接地電極の少なくとも一方
を科材とし、この母材の一面を接合面として、この接合
面に火化放電を行うための貴金属もしくはその合金より
なるチップがレーザ溶接により形成された溶癌部を介し
て固定されてなるスパークブラグにおいて、溶癌部の構成を工夫したり、緩和層を介在させた点が、主たる特徴 点であり、他の部分は適宜混計変更可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係るスパークプラグの 全体構成を示す半断面図である。

【図2】上記第1実施形態において溶融部を2列構成と した場合を示す概略断面図である。

【図3】上記第1実施形態において溶融部を3列構成と した場合を示す概略断面図である。

【図4】比較例として溶融部を単列構成とした場合を示 す概略断面図である。

【図5】上記2列構成において種々の断面積比(溶融部合計断面積/チップ断面積)を示す図表である。

【図6】上記単列構成において種々の断面積比(溶融部 断面積/チップ断面積)を示す図表である。

【図7】上記2列構成における断面積比(溶融部合計断面積/チップ断面積)と引っ張り強度との関係を示す図

【図8】上記単列構成における断面積比(溶融部断面積 /チップ断面積)と引っ張り強度との関係を示す図であ

【図9】上記3列構成において種々の断面積比(溶融部合計断面積/チップ断面積)を示す図表である。

【図10】上記3列橋成における斯面積比(溶融部合計 断面積/チップ断面積)と引っ張り強度との関係を示す 図である。

【図11】本発明の第2実施形態に係るスパークプラグ におけるチップと中心電極との接合部構成を示す機略断 面図である。

【図12】上記第2実施形態に係るスパークプラグの製造方法を示す説明図である。

【図13】図11に示す接合部構成において種々の断面 積比α (溶融部断面積/チップ断面積)を示す図表であ る。

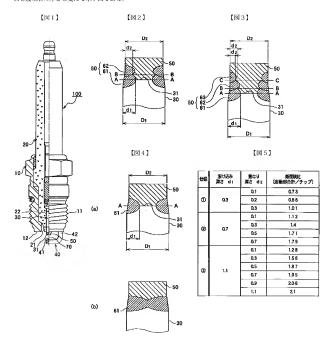
【図14】図11に示す接合部構成における断面積比α (溶融部断面積/チップ断面積)と引っ張り強度との関係を緩和層の厚さを変えて示す図である。 【図15】引っ張り強度200N以上を満足するための 断面積比αと緩和層の厚さ t との関係を示すグラフであ ス

【図16】本発明の第1の変形例を示す概略断面図であ

【図17】本発明の第2の変形例を示す概略断面図であ

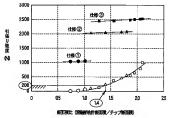
【図18】本発明の第3の変形例を示す図である。 【符号の説明】

30…中心電極、31…中心電極の一端面、40…接地電板、43…接地電板)一端側の端面、50…チップ、60、90…溶機部、61…1列目の溶機部、62…2列目の溶機部、63…3列目の溶機部、80…緩和層。

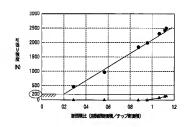


[図6] [図7]

世禄	激け込み 深さ di	斯面接比 (溶融部/チップ)
1	0.1	0.29
2	0.3	0.57
3	0.5	0.88
@	0.7	0.96
6	0.9	1.07
(8)	1.1	1.1 2
0	1.3	1.13



[28]



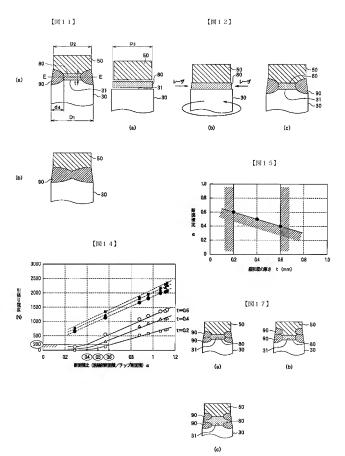
仕様	治け込み 深さ di	重なり 深さ d2	重なり 深さ da	新面積比 (治駐部合計/チップ)		
		0.1	0.1	0.89		
0	0.3	0.2	0.1	1.04		
		uz	0.2	1.1 9		
		0.3	0.1	1.1 7		
			0.2	1.3 2		
			0.3	1,4 5		
@	0.7	0.1	0.1	1.2 8		
		0.2	0.1	1.4 3		
			0.2	1.5 8		
3	1.1	0.1	0.1	1.44		

【図13】

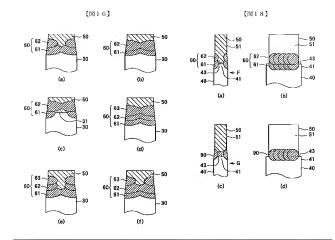
	3000			т —	-	
31	2500		世典③			
	2000		## ②			
引張り強度 (2)	1500	世標①				
(N)	1000	11.00	• • • •	-		
	200		o-020	3		
	0	Q5 1	10 (TA)	1.5	20	

[B] 1 0]

仕様	潜け込み 深さ d4	断面積比 α (溶融部/チップ)
0	0.1	0.29
@	0.3	0.57
3	0.5	0.88
@	0.7	0.96
6	0.9	1.07
6	1.1	1.12
0	1.3	1.13



テーマコード(参考)



(12)

フロントページの続き